PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01175714 A

(43) Date of publication of application: 12.07.89

(51) Int. CI

H01G 4/06 H01G 4/18

(21) Application number: 62334496

(22) Date of filing: 29.12.87

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

HAGA MIKIO

TSUJIMOTO YOSHINOBU

(54) THIN-FILM DIELECTRIC CAPACITOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To break the limit of dielectric film thickness in film capacitor and to realize a drastically compact, light, and low-cost capacitor by using the solvent-free film-producing method and by using a dielectric thin-film whose film thickness is within a specified range as the dielectric for capacitor.

CONSTITUTION: A dielectric which is formed by the solvent-free film-producing method and which has a film thickness of $0.05W0.5\mu m$ is used. For example, the above-solvent free film-producing method should be either of the deposition method, supporting method, or plasma CVD method. Also, the above dielectric should be either one of macromolecular materials, namely polyimide, polyamide, polyurea, and polyurethane, or either one of inorganic strong dielectric materials, namely barium titanate, strontium titanate, and lead titanate. Thus, the above dielectric film is dense and

has less pin holes. Also, in general, since the withstand voltage per unit thickness improves as the film thickness of dielectric thin-film decreases, withstand voltage is maintained and at the same time the film thickness can be drastically made thinner.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

平1-175714 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 平成1年(1989)7月12日

H 01 G

4/06

1 0 2 3 2 7

7048-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

薄膜誘電体コンデンサ ∞発明の名称

頤 昭62-334496 ②特

願 昭62(1987)12月29日 四出

羽賀 @発 明 者

幹夫 伸 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

谺 明 者 辻 本 の発 松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

①出 願 弁理士 中尾 敏男 個代 理

外1名

1 、発明の名称

薄膜誘電体コンデンサ

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 無務剤製膜工法にて形成される誘電体を用い、 その順厚が 0.0 5 ~ 0.5 μm であることを特徴 とする蓐胰誘電体コンデンサ。
 - (2) 無格剤製験工法が、蒸脂法、スパッタリング 法、又はブラメマ C V D 法のいずれかである等 許請求の範囲第1項記載の薄膜誘電体コンデン # .
 - (3) 誘戦体が有機高分子材料であるポリイミド、 ポリアミド、ポリユリア、ポリウレタンのうち のいずれかである特許請求の範囲第1項または
 - (4) 誘電体が無機強誘電体材料であるチタン酸パ リウム、チタン酸ストロンチウム、チタン酸鉛 のうちのいずれかである特許羂求の範囲第1項 または第2項記轍の薄膜誘電体コンデンサ。
 - 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は郷膜構選体を用いたコンデンサに関す るものであり、フィルムコンデンサの小形、軽氘、 低コスト化を目的とする。

従来の技術

機器の小形・軽低化志向、高集積回路の採用に よる電子回路の高密度化あるいは、自動挿入の普 及などに伴い、低子部品に対する小形化の要請が ますます強くなってきている。その中にあって、 フィルムコンデンサも同様に小形化へと種々の開 発が試みられている。コンデンサの単位体質当た りの静電容价は、誘電体の誘電率に比例し、誘電 体の厚さの自乗に反比例する。従って、従来のコ ィルムコンデンサの小形化を凶るためには、誘電

、体のもでもとくさくするか、これはある体の序で を輝くすることが必要である。特に、誘電体の厚 さを輝くすることにより大幅な小形化が可能とな

発明が解決しよりとする問題点

一般に、フィルムコンデンサの誘電体材料とし

1

又、フィルムコンデンサの誘電体材料として、 誘電体の薄膜化を図るために、ポリカーポネート などからなるコーティング薄膜も一部使用されて いる。しかしながら、コーティング薄膜について もその厚さが薄くなると、コーティング時に生ず るピンホールにより耐電圧特性が大幅に低下する ため、コーティング薄膜の厚みは1 μm 程度が限 界と考えられている。

密な勝電体輝版においても、ピンホールなどの欠陥部がないにもかかわらず、その腹厚が 0.0 5 μm に満たない場合には、コンデンサ用として十分な耐電圧が得られない。また、無溶剤製版工法による製版速度が十分でないことから、コンデンサ用としての応用を考えると、その腹厚は 0.5 μm 程度以下であることが必要であると考えられる。

実施例

以下に本発明の実施例を示し、凶を参照して具体的に説明する。

(以下余白)

本発明は上記コンデンサにおける誘電体順厚の 限界を打破し、コンデンサの大幅な小形、軽量、 低コスト化を図らんとするものである。

問題点を解決するための手段

作用

上記標成により、コンデンサの大幅な小形、軽 低、低コスト化が可能なことを確認した。

蒸席、スパッタリング、ブラズマCVDなどの 無溶剤製版工法により形成される誘電体版は、極 めて緻密で、ピンホールなどが少ないことから優 れた耐電圧特性を有しており、また一般に誘電体 薄膜の膜厚が減少するにつれて単位厚み当たりの 耐電圧が向上する事から、従来の誘電体膜に比べ て、耐電圧を維持しつつ大幅な薄膜化が可能とな ることが明らかとなった。

しかしながら、各種の無密剤製験工法による緻

	Na -	勝電体形成工法		版 厚 (μm)	耐電圧 (V)
}	1	蒸 范	ポリイミド	0.1	100
t	2		ポリナミド	0.3	150
	3	•	ポリュリア	0.1	150
t	4	,	,	0.4	470
	6			0.05	96
-	в	,	,	0.0 3	1 5
	7	スパッタリング	チタン酸バリウム	0.2	120
	В	• .	,	0.0 в	80
	9		,	0.0 4	18
	10	,	チタン酸鉛	0.0 5	8.4
	11	パーコート法	ポリカーポネート	0.4 5	1 2
	12	スピナーコート法	ポリフェニレン オキサイド	0.5	10

特開平1-175714 (3)

(2……下部電板、3……餅

なお、誘電体の耐電圧 一般 は図に示すような構造を有する試料を作製して行った。 対向電極面積は1 O mi とし、 これに O.5 V / sec にて電圧を負荷し、1 B ▲ の電流が流れた時の電圧を耐電圧とした。

発明の効果

以上のように、本発明によれば誘電体の大幅を 等膜化が可能となり、フィルムコンデンサの小形、 軽低、低コスト化を図ることができ、その産業性 は大なるものである。

4、図面の簡単な説明

図は本発明の薄膜誘電体コンデンサに用いられる誘電体の耐電圧試験用試料の断面図である。

電体層、4 ……上部電極。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

1 ガラス

| ─ ガラス基夜 2 --- 下部電極

3 - 誘電体層

4 --- 上部電極